

УДК 535.375.5 : 621.371.8

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
МАКРОЗАПОЛНЕННОЙ ПОЛЯРИТОННОЙ МОДЫ  
С НЕКОГЕРЕНТНЫМИ ПОЛЯРИТОНАМИ  
В КРИСТАЛЛАХ  $HgI_2$**

*M. С. Бродин, В. Н. Кадан, М. Г. Мацко*

Изучена перестройка спектров люминесценции кристаллов  $HgI_2$ , индуцированная интенсивным лазерным излучением. Наблюдаемые изменения интерпретированы на основе теории, развитой в работах [1-3]. Характер перестройки указывает на наличие активного поглощения поляритонов нижней ветви (НПВ) когерентной макроzapолненной поляритонной модой (МПМ), т. е. неравновесной Бозе-конденсации.

Распространение интенсивной поляритонной волны или МПМ в резонансной области кристаллов ниже дна экситонной зоны рассматривается в ряде теоретических работ [1-3]. В них предсказывается перестройка спектров поляритонов и фононов в антистоксовой области, а также анализируется возможность возникновения в присутствии МПМ неравновесной Бозе-конденсации поляритонов. В то же время экспериментальные работы, посвященные данным вопросам, весьма малочисленны. Насколько нам известно, в настоящее время существует единственная экспериментальная работа [4], в которой уменьшение пропускания в антистоксовой области для кристаллов CdS в присутствии интенсивного лазерного излучения с  $I_0=50 \text{ МВт}/\text{см}^2$  интерпретируется с фоноритонных позиций. Сообщения о реализации неравновесной Бозе-конденсации поляритонов посредством описанного в работе [1] механизма отсутствуют. В настоящей работе предпринята попытка восполнить образовавшийся дефицит экспериментальных данных по указанным вопросам.

Сущность выполненного нами эксперимента заключалась в регистрации изменений спектра люминесценции кристалла, возбуждаемого в области экситонного поглощения лазером на красителе (далее лазер 1), которые возникают в присутствии излучения другого лазера (далее лазер 2) в области прозрачности кристалла ниже дна экситонной зоны. Оба перестраиваемых лазера (1 и 2) идентичной конструкции со спектральной шириной линии 0.4—0.7 мэВ одновременно накачивались расщепленным пучком  $N_2$ -лазера мощностью 500 кВт в импульсе с длительностью 8 нс и частотой повторения 10 Гц. Излучение лазеров 1 и 2 фокусировалось в одну точку на поверхности кристалла толщиной 100 мкм. Температура рабочей камеры криостата регулировалась в диапазоне 4.2—60 К. Временное совпадение импульсов излучения лазеров 1 и 2 обеспечивалось равенством оптических путей. Люминесцентные спектры регистрировались с помощью дифракционного спектрометра PGS-2.

Измерения выполнялись в два этапа. На первом этапе температура кристаллов составляла 4.2 К. Геометрия опыта изображена на вставке к рис. 1. Энергия квантов лазера 1  $\hbar\omega$  не изменялась в процессе измерений и составляла 2.350 эВ при плотности мощности возбуждения  $I=100 \text{ кВт}/\text{см}^2$ . Возникающая при этом широкая люминесцентная полоса обеспечивала зондирующее излучение со сплошным спектром в диапазоне 2.314—

2.325 эВ ниже уровня поперечного экситона  $\hbar\omega_T=2.3348$  эВ (рис. 1, 1). Природа зондирующего излучения в данном случае принципиального значения не имеет и не анализируется. МПМ создавалась излучением лазера 2 с  $I_0=100$  кВт/см<sup>2</sup> в области прозрачности кристалла длинноволновее полосы люминесценции. На рис. 1 (2, 3, 4) приведены три спектра, полученные в отличие от рис. 1, 1 в присутствии МПМ с различными  $\hbar\omega_0$ . Следует особое внимание уделить тому факту, что в присутствии МПМ в зондирующем люминесцентном спектре возникает узкий интенсивный (~50 %) провал перепоглощения с энергией  $\hbar\omega_n$ , расположенный в антистокской области относительно  $\hbar\omega_0$ . При перестройке  $\hbar\omega_0$  от 2.300 до 2.310 эВ провал без изменения формы линейно смещается в ту же сторону в пределах зондирующей люминесцентной полосы, отслеживая изменение

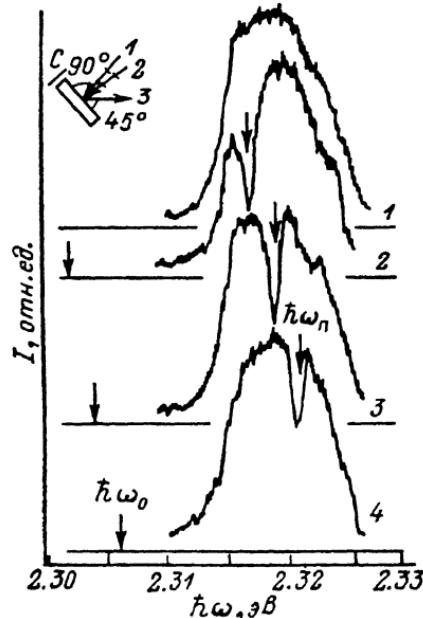


Рис. 1. Спектры люминесценции кристаллов  $HgI_2$  при 4.2 К без МПМ (1) и при различных  $\hbar\omega_0$ , эВ: 2 — 2.302, 3 — 2.304, 4 — 2.306.

На врезке: 1 — лазер 1 ( $\hbar\omega$ ), 2 — лазер 2 ( $\hbar\omega_0$ ), 3 — люминесценция.

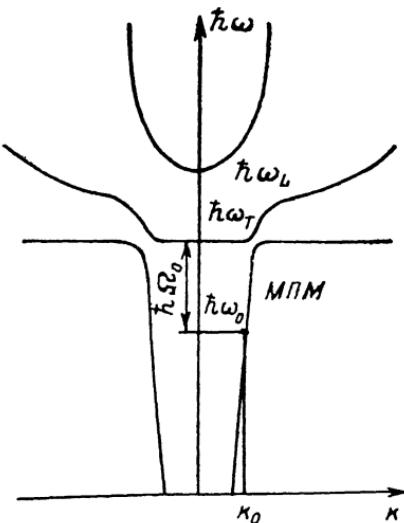


Рис. 2. Схема фоноритонных дисперсионных ветвей.

Область фоноритонной дисперсии находится на пересечении поляритонных и фоноритонных дисперсионных ветвей.

$\hbar\omega_0$ . Интервал  $\hbar\omega_n - \hbar\omega_0$  при этом остается неизменным и равным 14.6 мэВ, т. е. энергии  $\hbar\Omega_0$  оптического фонара симметрии  $A_{1g}$ .

Физическая природа наблюдаемых нами провалов в люминесцентном спектре достаточно проста и связана, очевидно, с тем, что вероятность любого комбинационного рассеяния (КР) пропорциональна числам заполнения не только начального, но и конечного состояний [5]. Интенсивная когерентная поляритонная волна обеспечивает макрозаполнение конечных поляритонных состояний. Поэтому вероятность КР поляритонов с энергией  $\hbar\omega_n = \hbar\omega_0 + \hbar\Omega_0$  именно в МПМ оказывается максимальной. Именно это обстоятельство приводит в конечном счете к формированию провала в сплошном спектре поляритонов люминесценции, энергия которого  $\hbar\omega_n$  превышает  $\hbar\omega_0$  в точности на энергию наиболее КР-активного оптического фонара  $\hbar\Omega_0$ . Разумеется, изложенная схема пригодна для качественной интерпретации полученных результатов. Корректное рассмотрение распространения интенсивной поляритонной волны МПМ под дном экситонной зоны кристаллов, в котором наряду с экситон-фотонным взаимодействием точно учитывается также и экситон-фононное взаимодействие, проведено в работах [1-3]. Авторы вводят новое элементарное возбуждение — фоноритон, которое отвечает смешиванию и пере-

стройке спектров фотонного, экситонного и фононного возбуждений полу-проводника в присутствии когерентной поляритонной волны. На рис. 2 показаны дисперсионные ветви фоноритонов в антистоксовой области МПМ. Поскольку фоноритонное расщепление  $\Delta_{p-k_0}$  (характерный размер деформированной области дисперсии) пропорционально концентрации экситонной компоненты МПМ и непосредственно определяет ширину антистоксова провала поглощения, то возрастание ширины провала при увеличении интенсивности возбуждения служило бы достаточно веским экспериментальным подтверждением возникновения фоноритонной перестройки.

Рассмотрим возможность привлечения данного механизма для интерпретации изложенных выше экспериментальных результатов. Как указывается в [3], фоноритонный подход актуален при условии малости коэффициента поглощения исходной поляритонной волны и ее экситоноподобного характера. Эти условия обеспечивают корректность связывания исходной поляритонной волны  $k_0$  конечной амплитуды с понятием макроzapолненности моды  $k_0$ . Их можно удовлетворить одновременно, когда частота поляритонной волны  $\omega_0$  принадлежит области [3]

$$\Omega_c \geq \omega_T - \omega_0 \geq [\omega_{LT}^2/4 + \gamma(k_0)\omega_{LT}]^{1/2} - \omega_{LT}/2, \quad (1)$$

где  $\hbar\omega_T$  — энергия поперечного экситона,  $\hbar\omega_{LT}$  — величина продольно-поперечного расщепления,  $\gamma(k_0)$  — характерное обратное время жизни экситона  $k_0$ ,  $\Omega_c = \sqrt{2\omega_{LT}\omega_T}$ . Для  $HgI_2$   $\hbar\omega_{LT} = 5.3$  мэВ,  $\hbar\Omega_c = 157$  мэВ. Величина  $\hbar\gamma(k_0) = 0.05$  мэВ получена нами из низкотемпературных спектров пропускания образца  $HgI_2$  в предположении, что затухание поляритона определяется затуханием его экситонной компоненты. Приведенные данные показывают, что условие (1) хорошо выполняется в исследованном диапазоне  $\hbar\omega_0$  от 2.300 до 2.310 эВ. При этом экситонная компонента поляритонной волны  $\varphi^{ex}(k_0) \approx [1 + 4(\omega_T - \omega_0)^2/\Omega_c^2]^{-1}$  изменяется от 0.83 до 0.91, а при  $I_0 = 100$  кВт/см<sup>2</sup> концентрация экситонной компоненты  $N_0$  изменяется от  $1.2 \cdot 10^{14}$  до  $2.2 \cdot 10^{14}$  см<sup>-3</sup>. Здесь использовано выражение  $N_0 = \varphi^{ex}(k_0) I_0 / \hbar\omega_0 V_g$ , где групповая скорость поляритона  $V_g = c\varepsilon_b^{-1/2} [1 + \Omega_c^2/4(\omega_T - \omega_0)^2]^{-1}$  (для  $HgI_2$   $\varepsilon_b = 6.8$ ). Законность введения фоноритонных элементарных возбуждений помимо условия (1) связана также с выполнением условий

$$\Omega_c \geq \Omega_0. \quad (2)$$

$$[2\Delta_{p-k_0}\Omega_0]^{1/2} \geq \gamma(p) + \gamma_{phon}(p - k_0), \quad (3)$$

где  $\Delta_{p-k_0} = 2(N_0 V |M_{p-k_0}|^2)$ ,  $V$  — объем кристалла,  $M_{p-k_0}$  — матричный элемент экситон-фононного взаимодействия,  $\gamma(p)$  и  $\gamma_{phon}(p - k_0)$  — обратные времена жизни рассеянного экситона и оптического фона.

Условие (2) в нашем случае хорошо выполняется. Минимальная величина фоноритонного расщепления, при которой имеет смысл введение фоноритонных возбуждений, полученная из условия (3), составляет 0.004 мэВ (здесь  $\hbar\gamma(p) = 0.05$  мэВ, а  $\hbar\gamma_{phon}(p - k_0) \approx 0.3$  мэВ оценена по ширине линии спонтанного КР [6]). По всей видимости, в наших экспериментах имеет место начальный этап фоноритонной перестройки, характеризующийся возрастанием вероятности индуцированных переходов поляритонов в МПМ. Однако фоноритонное расщепление на этом этапе мало по сравнению с шириной лазерной линии  $\gamma_{pulse}(k_0)$ , и условие возможности экспериментального наблюдения перестройки  $\Delta_{p-k_0} > \gamma_{pulse}(k_0)$  (4) не выполняется.

Помимо предлагаемого в [1-3] метода экспериментального наблюдения фоноритонных состояний по связанному с ними поглощению, на наш взгляд, существует также возможность регистрации излучения фоноритонов. Она связана с тем, что фоноритон благодаря своей фотонной компоненте может превращаться в свет на границе кристалла. Возбуждение

ние фоноритонных состояний может осуществляться через их фононную компоненту тепловыми фононами либо неравновесными фононами, возникающими, например, при вынужденном комбинационном рассеянии (ВКР). В последнем случае антистоксова компонента ВКР в фоноритонном описании будет соответствовать излучению фоноритонных состояний. Мы провели соответствующие измерения для кристаллов  $HgI_2$  и действительно наблюдали антистоксову компоненту ВКР на  $A_{1g}$ -фононах при 4.2 К в геометрии рассеяния «вперед» (рис. 3, линия 1A). Здесь возбуждение осуществляется лазером на красителе с  $I_0=500 \text{ кВт/см}^2$  ниже дна экситонной зоны. Линия 1A наблюдается в диапазоне энергий кванта возбуждения  $\hbar\omega_0$  от 2.285 до 2.32 эВ. Тем не менее, поскольку спектральное положение линии 1A  $\hbar\omega_A$  связано с положением первой стоксовой компоненты  $\hbar\omega_C$  соотношением  $\hbar\omega_A=2\hbar\omega_0-\hbar\omega_C$ , то в этом случае фактически фоноритонные состояния резонансно возбуждаются и излучаются лишь

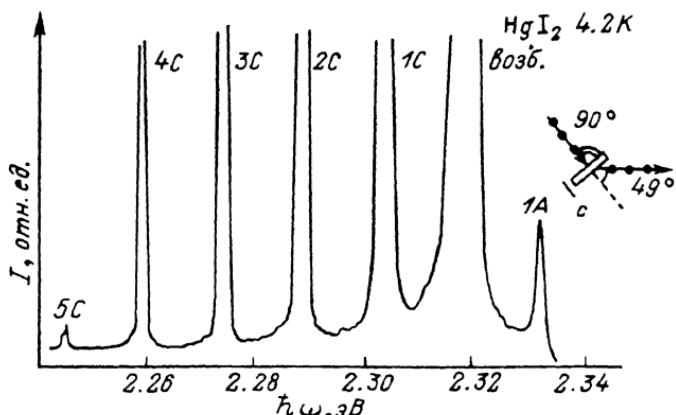


Рис. 3. Спектр ВКР на  $A_{1g}$ -фононах в  $HgI_2$ .  $\hbar\omega_0=2.318 \text{ эВ}$ .

На вставке показана геометрия рассеяния и обозначены поляризации возбуждающего и рассеянного излучений.

на узком участке фоноритонных дисперсионных ветвей. Более благоприятные условия для изучения фоноритонной перестройки возникают при возбуждении фоноритонов тепловыми фононами, т. е. при наблюдении антистоксовой компоненты спонтанного КР. По всей видимости, здесь можно наблюдать зависящее от  $I_0$  уширение и, возможно, расщепление антистоксовой линии КР на фоноритонный дублет, соответствующий излучению верхней и нижней фоноритонных ветвей. Преимуществом предлагаемого нами метода является использование лишь одного лазерного источника. Нам, однако, не удалось зарегистрировать линии спонтанного антистоксова КР при возбуждении кристаллов  $HgI_2$  излучением перестраиваемого лазера на красителе. Основная причина этого — высокий уровень фона в используемом нами дифракционном спектрометре с одной решеткой PGS-2.

Важным вопросом, рассмотренным в [1, 3], является неравновесная Бозе-конденсация поляритонов в МПМ. Авторы данных работ показали, что обсуждавшееся выше активное поглощение антистоксовых поляритонов макрозаполненной модой представляет собой один из возможных механизмов реализации неравновесной Бозе-конденсации. Рассматривается, в частности, проявление неравновесной Бозе-конденсации в условиях повышенных температур, когда антистоксово рассеяние поляритонов из МПМ на тепловых фононах становится существенным каналом диссипации энергии МПМ. Активное поглощение макрозаполненной модой антистоксовых поляритонов будет возвращать рассеянные поляритоны в МПМ и таким образом оказывать влияние на кинетическое равновесие между МПМ и рассеянными поляритонами. Экспериментально это должно проявиться в «просветлении» кристалла для МПМ. При низких температурах антистоксово рассеяние отсутствует и кинетическому равновесию

соответствует нулевая концентрация рассеянных внеконденсатных поляритонов. В этом случае Бозе-конденсация должна проявляться в активном поглощении макрозаполненной модой избыточных антистоксовых поляритонов, созданных, например, дополнительным внешним источником.

Если теперь снова обратиться к рис. 1, то становится очевидным, что включение лазера 2 приводит к перекачке определенной части поляритонов из области провала зондирующей люминесцентной полосы в МПМ, т. е. к их неравновесной Бозе-конденсации. Этот процесс отражает тенденцию к установлению кинетического равновесия между МПМ и рассеянными внеконденсатными поляритонами, которое при 4.2 К реализуется при нулевой концентрации внеконденсата.

Помимо формирования провалов в зондирующем поляритонном спектре, неравновесная Бозе-конденсация может существенно изменить и сам

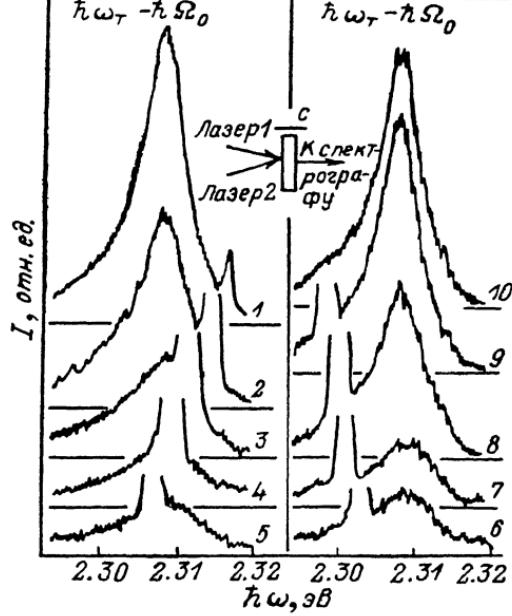


Рис. 4. Спектры люминесценции кристаллов  $\text{HgI}_2$  при 55 К для различных  $\hbar\omega_0$ , эВ: 1 — 2.3167, 2 — 2.3146, 3 — 2.3188, 4 — 2.3096, 5 — 2.3025, 6 — 2.3009, 7 — 2.2997, 8 — 2.2982, 10 — без МПМ.  $\hbar\omega_T - \hbar\Omega_0 = 2.309$  эВ.

характер спектра поляритонной люминесценции. Такая возможность была нами исследована с несколько измененными условиями по сравнению с предыдущим экспериментом. Экспериментальная геометрия показана на вставке к рис. 4. Возбуждение осуществлялось лазером 1 в область экситонного поглощения с  $\hbar\omega = 2.338$  эВ,  $I = 100$  кВт/см<sup>2</sup>. Согласно нашим оценкам, концентрация поляритонов  $N$  достигает в этом случае  $10^{17}$  см<sup>-3</sup>, тогда как переходу Мотта соответствует концентрация  $N_M = (4a_{ex})^{-3} \approx 10^{18}$  см<sup>-3</sup> ( $a_{ex} = 25$  Å). Чтобы обеспечить термализованный характер поляритонной люминесценции, а также избежать образования биэкситонов, температура кристалла была повышена до 55 К. Действительно, возникающая в таких условиях единственная люминесцентная полоса с полушириной  $\sim 7$  мэВ расположена на 14.6 мэВ ниже уровня поперечного экситона и является фоновым повторением термализованных поляритонов НПВ (рис. 4, 10).  $I_0$  составляла 100 кВт/см<sup>2</sup>, а  $\hbar\omega_0$  в данном случае сканировалась вблизи указанного фонового повторения. Следовательно, область индуцированных переходов антистоксовых поляритонов в МПМ была близка к «бутильочному горлу» НПВ, где концентрация поляритонов максимальна. Трансформация люминесцентных спектров при перестройке  $\hbar\omega_0$  от 2.298 до 2.316 эВ показана на рис. 4. Если положение МПМ удовлетворяет условию  $\hbar\omega_0 \approx \hbar\omega_T - \hbar\Omega_0$ , то наблюдается резкое уменьшение интенсивности люминесцентной полосы. По нашему мнению,

оно отражает уменьшение концентрации поляритонов «бутылочного горла» за счет их индуцированных переходов в МПМ, т. е. неравновесной Бозе-конденсации. Фактически МПМ здесь действует подобно «зародышу» конденсации в  $k$ -пространстве, вызывая переход большей части некогерентных поляритонов НПВ в единственное квантовое состояние  $k_0$ . Переизлучение излучения лазера 2, т. е. изъятие МПМ, приводит к восстановлению интенсивности фононного повторения поляритонов НПВ до исходного уровня (рис. 4, 10).

Выполним в заключение некоторые оценки. Для того чтобы перекачка поляритонов из узкой антистоксовой области существенно трансформировала все энергетическое распределение надконденсатных поляритонов, необходимо, чтобы время энергетической релаксации в системе поляритонов было меньше их времени жизни  $\tau_{\text{рел}} < \tau_{\text{ж}}$ . В предположении столкновительного механизма время релаксации составляет [7]

$$\tau_{\text{рел}} \approx \tau_{\text{ст}} = \frac{\sqrt{M}}{4\sqrt{6}\pi a_{\text{вк}}^2 N \sqrt{k_B T}} \approx 2 \text{ пс.}$$

Здесь  $N=10^{17} \text{ см}^{-3}$  — концентрация поляритонов,  $M=1.2 \text{ м}_e$  [8] — трансляционная масса экситона,  $k_B$  — постоянная Больцмана,  $T=55 \text{ К}$ . Время жизни поляритонов в области перегиба НПВ составляет, как известно, значительно большую величину, порядка 1 нс. Процессы неравновесной Бозе-конденсации будут существенно уменьшать концентрацию внеконденсатных поляритонов, если выполняется условие  $\tau_{\text{ннд}} < \tau_{\text{ж}}$ , т. е. время жизни поляритонов на НПВ относительно их перехода в МПМ существенно меньше, чем без МПМ. Можно считать, что  $1/\tau_{\text{ннд}}$  равна произведению вероятности поглощения в максимуме индуцированной полосы  $1/\tau_{\text{ннд}}^{\text{макс}}$  на вероятность нахождения поляритона НПВ в пределах этой полосы, т. е.  $f(E)\delta_n$ . Здесь  $f(E)$  — энергетическое распределение поляритонов НПВ,  $\delta_n$  — полуширина индуцированной полосы перепоглощения (пологаем  $\delta_n=0.6 \text{ мэВ}$ ). Если предположить максвелловское распределение поляритонов НПВ с  $T=55 \text{ К}$  и если полоса перепоглощения совпадает с максимумом этого распределения, то  $f(E)\delta_n=0.06$ . Для оценки  $\tau_{\text{ннд}}^{\text{макс}}$  воспользуемся рис. 1. Перепоглощение  $\sim 50 \%$  при толщине кристалла 100 мкм означает, что в максимуме полосы время жизни поляритона относительно индуцированного перехода в МПМ составляет  $\sim 30 \text{ пс}$ . Если учесть, что вызванное этими переходами затухание пропорционально концентрации экситонной компоненты МПМ  $N_0$ , то для поляритонов из области «бутылочного горла»  $\tau_{\text{ннд}}^{\text{макс}}$  составит  $\sim 15 \text{ пс}$ , поскольку МПМ здесь ближе к экситонному уровню. Зависимость матричного элемента экситон-фононного взаимодействия  $M_{p-k_0}$  от волнового вектора фона на здесь не учитываем, хотя она должна привести к дальнейшему уменьшению  $\tau_{\text{ннд}}^{\text{макс}}$ . Из сказанного следует, что  $\tau_{\text{ннд}} \simeq \tau_{\text{ннд}}^{\text{макс}} f(E) \delta_n \leq 250 \text{ пс}$ , т. е., действительно, присутствие МПМ существенно сокращает время жизни, а следовательно, и концентрацию поляритонов в области перегиба НПВ.

### Л и т е р а т у р а

- [1] Иванов А. Л., Келдыш Л. В. ЖЭТФ, 1983, т. 84, № 1, с. 404—421.
- [2] Иванов А. Л. ДАН СССР, 1985, т. 283, № 1, с. 99—102.
- [3] Иванов А. Л. ЖЭТФ, 1986, т. 90, № 1, с. 158—168.
- [4] Выговский Г. С., Голубев Г. П., Жуков Е. А., Фомичев А. А., Якшин М. А. Письма в ЖЭТФ, 1985, т. 42, № 4, с. 134—136.
- [5] Плачек Г. Рэлеевское рассеяние и Раман-эффект. Киев: ОНТИУ, 1935. 174 с.
- [6] Гайслер В. А., Залетин В. М., Лад Н. В. и др. Диодид ртути: получение, свойства, применение. Новосибирск: Наука, 1984. 104 с.
- [7] Ojima M., Kushida T., Tanaka Y., Shionoya S. J. Phys. Soc. Japan, 1978, vol. 44, N 4, p. 1294—1304.
- [8] Goto T., Nishina Y. Sol. St. Commun., 1979, vol. 31, N 10, p. 751—754.